世界知的所有権機関 国際事務局 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

NHN-SCT-21

(51) 国際特許分類6 C03C 3/091, 3/093

(11) 国際公開番号 A1

WO97/11919

(43) 国際公開日

1997年4月3日(03.04.97)

(21) 国際出願番号

PCT/JP96/02750

JР

(81) 指定国 DE, JP, KR, US.

(22) 国際出願日

1996年9月25日(25.09.96)

添付公開書籍

(30) 優先権データ 特願平7/276759

1995年9月28日(28.09.95)

国際調査報告書

(71) 出願人(米国を除くすべての指定国について)

日本電気硝子株式会社

(NIPPON ELECTRIC GLASS CO., LTD.)[JP/JP]

〒520 滋賀県大津市晴嵐2丁目7番1号 Shiga, (JP)

(72) 発明者;および

(75) 発明者/出願人 (米国についてのみ)

三和晋吉(MIWA, Shinkichi)[JP/JP]

〒520 滋賀県大津市晴嵐2丁目7番1号

日本電気硝子株式会社内 Shiga, (JP)

(74) 代理人

弁理士 後藤洋介, 外(GOTO, Yosuke et al.)

〒105 東京都港区西新橋1丁目4番10号

第三森ビル Tokyo, (JP)

(54)Title: ALKALI-FREE GLASS SUBSTRATE

(54)発明の名称 無アルカリガラス基板

(57) Abstract

An alkali-free glass substrate that is substantially free from any alkali metal oxide, has a chemical resistance and a high strain point, is excellent in meltability and moldability, has a density of at most 2.6 g/cm³, and comprises on the weight basis 50.0 to 57.9 % SiO₂, 10.0 to $25.0 \% \ Al_2 \ O_3, \ 3.0 \ to \ 12.0 \% \ B_2 \ O_3, \ 0 \ to \ 2.0 \% \ MgO, \ 0 \ to \ 10.0 \% \ CaO, \ 0.1 \ to \ 5.0 \% \ BaO, \ 0.1 \ to \ 15.0 \% \ SrO, \ 0 \ to \ 5.0 \% \ ZnO, \ 0 \ to \ 5.0 \%$

10 get-20-us

(57) 要約

実質的にアルカリ金属酸化物を含有せず、耐薬品性、高い歪点を有するとともに、優れた溶融性及び成形性を有し、更に、密度が $2.6\,\mathrm{g/c\,m^3}$ 以下の無アルカリガラス基板を提供するために、無アルカリガラス基板は、実質的にアルカリ金属酸化物を含有さず、重量百分率で、 $\mathrm{SiO_2}$ 50.0~57.9%、A $\mathrm{I_2O_3}$ 10.0~25.0%、 $\mathrm{B_2O_3}$ 3.0~12.0%、 MgO 0~2.0%、 CaO 0~10.0%、 BaO 0.1~5.0%、 SrO 0.1~15.0%、 ZnO 0~5.0%、 $\mathrm{ZrO_2}$ 0~5.0%, $\mathrm{TiO_2}$ 0~5.0%の組成を有する。

	情報として	の用途のみ	
PCTに基づい	て公開される国際出願をパンフレット第-	- 頁にPCT加盟国を同定するために{	使用されるコード
AAAAABBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB	EEFFGGGGGGHIIIJKKKKLL EEFFGGGGGGHIIIJKKKKKLL EEFFGGGGGGHIIIJKKKKKLL EEFFGGGGGGHIIIJKKKKKLL EEFFGGGGGGHIIIJKKKKKKLL	L C C I M C C C C C C C C C C C C C C C C	RSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

また、No. 17の試料は、密度が高く、耐バッファードフッ酸性にやや劣っていた。さらに、No. 18の試料は、密度が高く、歪点が低く、しかも耐塩酸性に劣っていた。

尚、上記表中の密度は、周知のアルキメデス法によって測定し、歪点は、ASTM C336-71の方法に基づいて測定した。

耐塩酸性は、各試料を光学研磨してから、80℃に保持された10重量%塩酸水溶液に24時間浸漬した後、ガラス基板の表面状態を観察することによって評価し、また耐バッファードフッ酸性は、光学研磨した各試料を、20℃に保持された38.7重量%フッ化アンモニウム、1.6重量%フッ酸からなるバッファードフッ酸溶液に30分間浸漬した後、ガラス基板の表面状態を観察することによって評価したものであり、ガラス基板の表面が白濁したり、クラックが入ったものを×、わずかに白濁が見られたものを \triangle 、全く変化のなかったものを \bigcirc とした。

耐失透性は、各試料から $300\sim500\mu$ mの粒径を有するガラス粉末を作製し、これを白金ボート内に入れ、1100で100時間熱処理した後の失透観察によって求めたものであり、失透が少しでも認められたものを \times 、全く認められなかったものを \bigcirc とした。

 $10^{2.5}$ ポイズ温度は、高温粘度である $10^{2.5}$ ポイズに相当する温度を示す ものであり、この温度が低いほど、溶融成形性に優れていることになる。

以上の説明のように本発明によれば、実質的にアルカリ金属酸化物を含有せず、耐熱性、耐薬品性、溶融成形性に優れ、しかも密度が $2.6\,\mathrm{g/c\,m}^3$ 以下と低い無アルカリガラス基板が得られる。

産業上の可能性

以上の説明のように、本発明の無アルカリガラス基板は、液晶ディスプレイ、 ELディスプレイ等のディスプレイ、フィルター、センサー等の基板として用いられる無アルカリガラス基板に用いることができ、特に軽量化が要求されるTF T型アクティブマトリックス液晶ディスプレイに使用されるガラス基板として好適である。

第 3 表

(重量%)

試料No.	比	較	例			
組成	1 3	1 4	15	1 6	17	18
SiO2	60. 0	59. 0	63. 0	57. 0	55. 0	49. 0
A 1 2 03	12. 0	14. 5	9.0	21. 5	19. 0	16. 0
B ₂ O ₃	7. 5	10.0	11.0	8. 0	5. 0	13. 0
М д О	_	4. 0	-	2. 0	0. 5	1.0
CaO	6. 0	5. 5	4.5	8. 0	11. 0	5. 0
ВаО	11. 0	5. 0	1. 0	3. 0	7. 0	6. 0
SrO	3. 5	2. 0	11. 5	-	1. 0	8. 0
ZnO	-		-	-	1. 5	2. 0
zro ₂	_		-	-	_	_
TiO2	_	_		_	-	-
密度(g /cm ³)	2. 69	2. 55	2. 56	2. 48	2. 65	2. 65
歪点 (℃)	650	650	608	679	704	627
耐塩酸性	0	0	0	×	0	×
耐バッファードフッ酸性	0	0	0	×	Δ	0
耐失透性	×	×	×	×	0	. 0
10 ^{2.5} ポイズ温度 (℃)	1582	1570	1570	1542	1367	1584

第 2 表

(重量%)

				
試料No.		本 発	明例	
組成	9	10	1 1	12
SiO ₂	57. 5	57. 0	53. 0	57. 5
A 1 2 03	16. 0	15. 0	19. 0	17. 5
B ₂ O ₃	10.5	11. 5	12. 0	9. 5
MgO	0. 3	_	_	_
CaO	6. 2	6. 5	3. 0	5. 0
ВаО	3. 0	3. 0	2. 5	2. 0
8 r O	6. 0	6. 5	10.0	7. 0
ZnO		_	_	0. 5
ZrO ₂	0. 5	0. 5	0.5	1. 0
TiO ₂	1		_	-
密度(g/cm³)	2. 55	2. 56	2. 57	2. 56
歪点 (℃)	666	665	668	683
耐塩酸性	0	0	0	0
耐バッファードフッ酸性	0	0	0	0
耐失透性	0	0	0	0
10 ^{2.5} ポイズ温度 (℃)	1504	1550	1519	1547

第 1 表

(重量%)

試料No.		本	発明	明 f	列			
組成	1	2	3	4	5	6	7	8
SiO ₂	57. 5	56. 5	54. 5	56. 9	57. 5	56.0	53. 0	55. 0
A 1 2 O3	16. 0	18. 0	22. 0	16. 5	17. 5	14.0	20. 0	21. 0
B ₂ O ₃	9. 0	8. 0	5. 5	10. 5	9. 5	10.0	11.0	7. 0
MgO	-	1	0. 5	0. 5	_	_	_	0. 5
CaO	6. 5	2. 5	3. 0	2. 1	5. 0	8. 0	3. 0	3. 5
ВаО	2. 0	3. 0	4. 0	3. 5	2. 0	1. 0	2. 5	0. 5
SrO	6. 0	8. 0	5. 5	6. 5	8. 0	7. 0	10.5	12. 0
ZnO	1. 0	2. 0	2. 5	1. 5	0. 5	· -	-	0. 5
ZrO ₂	1.0	_	1. 5	1. 0	-	2. 0	_	_
TiO ₂	1.0	2. 0	1. 0	1. 0	l	2. 0	_	-
密度(g/cm³)	2. 55	2. 57	2. 59	2. 56	2. 55	2. 58	2. 57	2. 60
歪点 (℃)	674	679	714	667	677	665	674	701
耐塩酸性	0	0	0	0	0.	0	0	0
耐バッファードフッ酸性	0	0	0	0	0	0	0	0
耐失透性	0	0	0	0	0	0	0	0
10 ^{2.5} ポイズ温度 (℃)	1501	1554	1569	1545	1546	1432	1532	1549

ガラス基板には、紫外線によって着色しないことが要求される。しかしながら、 TiO_2 が5. 0%より多いと、逆にガラスが着色しやすくなるため好ましくない。 また、本発明においては、上記成分以外にも、特性を損なわない範囲で、他の成分を添加させることが可能である。例えば、清澄剤として As_2O_3 、 Sb_2O_3 、 F_2 、 Cl_2 、 SO_3 、 SnO_2 といった成分やAl、Si といった金属粉末を添加させることが可能である。

ただし、ガラス中にアルカリ金属酸化物が含有されると、ガラス基板上に形成される各種の膜や半導体素子の特性を劣化させるため好ましくない。また、一般に融剤として使用されるPbOは、ガラスの耐薬品性を著しく低下させる。それとともに、PbOは溶融時に融液の表面から揮発し、環境を汚染する虞れもあるため好ましくない。

さらに、 P_2 O_5 も一般に融剤として使用されるが、ガラスを分相させると共に、耐薬品性を著しく低下させるため好ましくない。また、CuOを含有すると、ガラスが着色するため、ディスプレイ用ガラス基板としては使用できなくなる。

以下、本発明の無アルカリガラス基板を例に基づいて詳細に説明する。

第1表乃至第3表は、本発明例のガラス(試料No. 1~12) と比較例のガラス(試料No. 13~18) を示すものである。

表中の各試料は、次のようにして作製した。まず表の組成となるようにガラス原料を調合し、白金坩堝に入れ、1580で、24時間溶融した後、カーボン板上に流し出し、板状に成形した。

表から明らかなように、本発明例である $No.1\sim12$ の各試料は、いずれも密度が2.60 g/c m 3 以下、歪点が665 C以上であった。また、 $No.1\sim12$ の各試料は、耐塩酸性、耐バッファードフッ酸性、耐失透性に優れていた。さらに、 $No.1\sim12$ の各試料は、 $10^{2.5}$ ポイズに相当する温度が1569 C以下であり、いずれも良好な特性を有していた。

それに対し、比較例であるNo. 13の試料は、密度が高く、耐失透性に劣っていた。また、No. 14の試料も耐失透性に劣っていた。またNo. 15の試料は、歪点が低く、耐失透性に劣っていた。No. 16の試料は、耐塩酸性、耐バッファードフッ酸性及び耐失透性に劣っていた。

分と、バッファードフッ酸による反応生成物が、ガラス表面に多量に析出してガラス基板を白濁させやすくなる。それと共に、反応生成物によってガラス基板上に形成される素子や薬液が汚染されやすくなる。

BaOは、ガラスの耐薬品性、耐失透性を向上させる成分である。BaOの含有量は、 $0.1\sim5.0\%$ 、好ましくは、 $0.1\sim4.5\%$ である。0.1%より少ないと、上記効果が得られず、5.0%より多いと、ガラスの密度が上昇するため好ましくない。

SrOは、BaOと同様にガラスの耐薬品性を向上させると共に、失透性を改善させる成分である。しかも、SrOは、BaOに比べて、溶融性を悪化させにくいという特徴を有している。SrOの含有量は、 $0.1\sim15.0%$ 、好ましくは、 $3.5\sim15.0%$ 、より好ましくは $5.0\sim15.0%$ である。0.1%より少ないと、上記効果が得られ難い。一方、15.0%より多いと、ガラスの密度が高くなるため好ましくない。

ZnOは、耐バッファードフッ酸性を改善すると共に、溶融性を改善する成分である。ZnOの含有量は、 $O\sim5$. O%である。SnOの含有量は、 $O\sim5$. O%である。SnO0%より多いと、逆にガラスが失透しやすくなると共に、歪点が低下するため優れた耐熱性が得られない。ただし、MgO, CaO, SnO, BaO0%ZnO00合量が5. O%4%より少ないと、高温での粘性が高くなり、溶融性が悪くなると共に、ガラスが失透しやすくなる。一方、O%4%より多いと、ガラスの密度が高くなるため好ましくない。

 TiO_2 も、耐薬品性、特に耐酸性を改善する成分である。それとともに、 TiO_2 は、高温粘性を低下し、溶融性を向上させ、さらに紫外線による着色を 防止する成分である。すなわち液晶ディスプレイ等を製造する場合、ガラス基板 上の有機物を除去するために紫外線を照射することがあるが、ガラス基板が紫外線によって着色すると、透過率が低下するため好ましくない。そのためこの種の

まず、本発明の無アルカリガラス基板の構成成分を上記のように限定した理由 について説明する。

 SiO_2 は、ガラスのネットワークフォーマーとなる成分である。 SiO_2 の 含有量は、 $50.0\sim57.9\%$ である。50.0%より少ないと、耐薬品性、特に耐酸性が低下する。それと共に歪点が低くなるため耐熱性が悪くなり、しかも密度が高くなる。また、57.9%より多いと、失透傾向が増大し、ガラス中にクリストバライトの失透異物が析出する虞れがある。

 $A1_2O_3$ は、ガラスの耐熱性、耐失透性を高めると共に、密度を低下させるために不可欠な成分である。 $A1_2O_3$ の含有量は、 $10.0\sim25.0\%$ である。10.0%より少ないと、失透傾向が増大し、ガラス中にクリストバライトの失透異物が析出する虞れがあると共に、歪点が低下する。また、25.0%より多いと、耐バッファードフッ酸性が低下し、ガラス基板の表面に白濁が生じやすくなる。それと共に、ガラスの高温粘度が高くなり、溶融性が悪化する。

 B_2 O_3 は、融剤として働き、粘性を下げ、溶融性を改善するための成分である。 B_2 O_3 の含有量は、3.0~12.0%、好ましくは6.5~12.0%、より好ましくは8.5~12.0%である。3.0%より少ないと、融剤としての働きが不十分となると共に、耐バッファードフッ酸性が低下する。また12.0%より多いと、ガラスの歪点が低下し、耐熱性が悪くなると共に耐酸性も悪くなる。

MgOは、歪点を下げずに高温粘性を下げ、ガラスの溶融性を改善する作用を有している。また、MgOは、二価のアルカリ土類酸化物の中で、最も密度を下げる効果が大きい成分である。しかし、多量に含有すると、失透傾向が増大するため好ましくない。従って、MgOの含有量は、 $0\sim2.0\%$ 、好ましくは、 $0\sim1.0\%$ である。

CaOb, MgOと同様に歪点を下げずに高温粘性を下げ、ガラスの溶融性を改善する作用を有する成分である。CaOo含有量は、 $O\sim10$. O%, 好ましくは1. $8\sim7$. 5%, さらに好ましくは2. $1\sim7$. 5%である。10. 0% より多いと、ガラスの耐バッファードフッ酸性が著しく悪化するため好ましくない。すなわちガラスをバッファードフッ酸で処理する際に、ガラス中のCaOo成

9が存在するが、このガラスは耐酸性に劣るため、フォトエッチング工程においてガラス基板の表面に変質や白濁、荒れが生じやすく、しかも基板からの溶出成分によって薬液を汚染しやすい。さらに、このガラスは、歪点が低いため、熱収縮や熱変形を起こしやすく、耐熱性に劣っている。またその密度も、2.76g/ cm^3 と高い。

一方,アルミノ珪酸塩ガラスは,耐熱性に優れているが,現在市場にあるガラス基板の多くが,溶融性が悪く,大量生産に不向きである。またこれらのガラス基板は,密度が2. $7 \, \mathrm{g/cm^3}$ 以上と高かったり,耐バッファードフッ酸性に劣るものが多い。よって,全ての要求特性を満足するものは未だ存在しないというのが実情である。

従って、本発明の目的は、上記した要求特性項目(1)~(5)の全てを満足し、しかも密度が $2.6~{\rm g/c\,m}^3~{\rm U}$ 下の無アルカリガラス基板を提供することである。

発明の開示

本発明の無アルカリガラス基板は、重量百分率で、 SiO_2 50.0~57.9%、 Al_2O_3 10.0~25.0%、 B_2O_3 3.0~12.0%、MgO 0~2.0%、CaO 0~10.0%、BaO 0.1~5.0%、SrO 0.1~15.0%、 ZrO_2 0~5.0%、 ZrO_2 0~5.0%、 TiO_2 0~5.0%の組成を有し、実質的にアルカリ金属酸化物を含有しないことを特徴とする。

発明を実施するための最良の形態

本発明の無アルカリガラス基板は、重量百分率で、 SiO_2 50.0~57.9%、 Al_2O_3 10.0~25.0%、 B_2O_3 3.0~12.0%、MgO 0~2.0%、CaO 0~10.0%、BaO 0.1~5.0%、SrO 0.1~15.0%、 ZrO_2 0~5.0%、 ZrO_2 0~5.0%、 TiO_2 0~5.0%の組成を有し、実質的にアルカリ金属酸化物を含有しない。

従って、TFT型アクティブマトリックス液晶ディスプレイに使用されるガラス基板には、以下のような特性が要求される。

- (1) ガラス中にアルカリ金属酸化物が含有されていると、熱処理中にアルカリイオンが成膜された半導体物質中に拡散し、膜特性の劣化を招くため、実質的にアルカリ金属酸化物を含有しないこと。
- (2) フォトエッチング工程において使用される種々の酸, アルカリ等の薬品によって劣化しないような耐薬品性を有すること。
- (3) 成膜、アニール等の工程における熱処理によって、熱収縮しないこと。そのため高い歪点を有すること。例えば多結晶シリコンTFT-LCDの場合、その工程温度が約600C以上であるため、このような用途のガラス基板には、歪点が650C以上であることが要求される。

また溶融性,成形性を考慮して,この種のガラス基板には,以下のような特性 も要求される。

- (4) ガラス中に基板として好ましくない溶融欠陥が発生しないよう,溶融性に 優れていること。
- (5) ガラス中に溶融,成形中に発生する異物が存在しないように、耐失透性に 優れていること。

また近年、TFT型アクティブマトリックス液晶ディスプレイ等の電子機器は、パーソナルな分野への利用が進められており、機器の軽量化が要求されている。これに伴ってガラス基板にも軽量化が要求されており、薄板化が進められている。しかしながら、この種の電子機器は、大型化も進められており、ガラス基板の強度を考慮すると、薄板化については自ずと限界がある。そこで、ガラス基板の軽量化を図る目的で、ガラスの密度を低くすることが望まれている。

従来よりTFT型アクティブマトリックス液晶ディスプレイ基板に用いられている無アルカリガラスとしては、石英ガラス、バリウム硼珪酸ガラス及びアルミノ珪酸塩ガラスが存在するが、いずれも一長一短がある。

すなわち石英ガラスは、耐薬品性、耐熱性に優れ、低密度である。しかし、石 英ガラスは、材料コストが高いという難点がある。

また、バリウム硼珪酸ガラスとしては、市販品としてコーニング社製#705

明 細 書

無アルカリガラス基板

技術分野

本発明は、液晶ディスプレイ、ELディスプレイ等のディスプレイ、フィルター、センサー等の基板として用いられる無アルカリガラス基板に関するものである。

背景技術

従来より、液晶ディスプレイ等のフラットパネルディスプレイ、フィルター、 センサー等の基板として、ガラス基板が広く使用されている。

この種のガラス基板の表面には、透明導電膜、絶縁膜、半導体膜、金属膜等が 成膜され、しかもフォトリソグラフィーエッチング(フォトエッチング)によっ て種々の回路やパターンが形成される。これらの成膜、フォトエッチング工程に おいて、ガラス基板には、種々の熱処理や薬品処理が施される。

例えば、薄膜トランジスタ(TFT)型アクティブマトリックス液晶ディスプレイの場合、ガラス基板上に絶縁膜や透明導電膜が成膜され、さらにアモルファスシリコンや多結晶シリコンのTFTが、フォトエッチングによって多数形成される。このような工程において、ガラス基板は、数百度の熱処理を受けると共に、硫酸、塩酸、アルカリ溶液、フッ酸、バッファードフッ酸等の種々の薬品による処理を受ける。

特に、バッファードフッ酸は、絶縁膜のエッチングに広く用いられる。このバッファードフッ酸は、ガラスを侵食してその表面を白濁させやすい。また、侵食の際に、ガラス成分と反応して反応生成物ができ、これが工程中のフィルターをつまらせたり、基板上に付着することがある。また、塩酸は、ITO膜やクロム膜のエッチングに用いられる。この塩酸もガラスを侵食してその表面を変色させたり、白濁やクラックを生じさせ易い。この種のガラス基板には、耐バッファードフッ酸性と耐塩酸性を付与することが大変重要となる。

請求の範囲

1. 重量百分率で、 SiO_2 50.0~57.9%、 Al_2O_3 10.0 ~25.0%、 B_2O_3 3.0~12.0%、MgO 0~2.0%、CaO0~10.0%、BaO 0.1~5.0%、SrO 0.1~15.0%、ZnO 0~5.0%、 ZrO_2 0~5.0%、 TiO_2 0~5.0%の組成を有し、実質的にアルカリ金属酸化物を含有しないことを特徴とする無アルカリガラス基板。

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP96/02750

	PRINCELLOW OF SORIECT WATTER	•				
Int. Cl ⁶ C03C3/091, C03C3/093						
According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC						
B. FIELDS SEARCHED						
Minimum d	ocumentation searched (classification system followed	by classification symbols)				
Int	. C1 ⁶ C03C3/091, C03C3/093					
Documental	tion searched other than minimum documentation to the					
Kok	suyo Shinan Koho ai Jitsuyo Shinan Koho oku Jitsuyo Shinan Koho	1926 - 1996 1971 - 1996 1994 - 1996	e fields scarched			
Electronic d	ata base consulted during the international search (name	e of data base and, where practicable, search to	erms used)			
	•					
C. DOCU	MENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT					
Category*						
	Citation of document, with indication, where		Relevant to claim No.			
A	JP, 4-325436, A (Nippon Sh November 13, 1992 (13. 11.	92).	1			
	Column 1, lines 2 to 9 (Fa	mily: none)				
A	JP, 4-175242, A (Asahi Gla	ss Co., Ltd.),	1			
	June 23, 1992 (23. 06. 92) Page 2, left column, line	,				
	line 8 (Family: none)	J to right corumn,				
A	JP, 61-281041, A (Asahi Gl	ass Co., Ltd.),	1			
	December 11, 1986 (11. 12. 86), Page 1, left column, line 5 to right column,					
	line 16 (Family: none)	J to right corumn,				
			•			
Furthe	r documents are listed in the continuation of Box C.	See patent family annex.	-			
	categories of cited documents:	"T" later document published after the intern	stional Glico data and in its			
"A" docume to be of	at defining the general state of the art which is not considered particular relevance	date and not in conflict with the application the principle or theory underlying the i	High hut cited to understand			
"L" docume	E" carlier document but published on or after the international filing date "X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive					
special r	special reason (as specified) "Y" document of particular relevance: the claimed invention countries					
"P" documen	combined with one or more other such documents, such combination combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art					
the priority date claimed "&" document member of the same patent family						
	ctual completion of the international search	Date of mailing of the international search	•			
nece	mber 16, 1996 (16. 12. 96)	December 25, 1996	(25. 12. 96)			
Name and m	ailing address of the ISA/	Authorized officer				
Japa	nese Patent Office					
Facsimile No	csimile No. Telephone No.					
om PCT/IS/	1/210 (second sheet) (fuly 1902)					

珷	麔	9	査	報	伡

国際出願番号 PCT/JP96/02750

A. 発明の属 Int Cl (する分野の分類(国際特許分類(IPC)) C03C3/091、 C03C3/093				
- m-+	: + \\ M\Z				
B. 調査を行 調査を行った最 Int Cl'	- 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1				
其小阳谷村以外	の資料で調査を行った分野に含まれるもの				
日本国実用日本国公開		•			
	コーラファ トゥ コ (ニ カベ フの夕社 き	四本に使用した田毎)			
国際調査で使用	目した電子データベース(データベースの名称、	月宝に使用 した用品/			
	:				
〇 門油士	ると認められる文献				
C. 関連する 引用文献の			関連する		
カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連すると	きは、その関連する箇所の表示	請求の範囲の番号		
Х	JP, 4-325436. A (日本板硝子株式会社) 13.11月. (ファミリーなし)	. 1992(13. 11. 92), 第 1 欄, 第 2 一 9 行	1		
A	JP, 4-175242. A (旭硝子株式会社) 23.6月.1992(23.06.92),第1頁.左欄.第5行-同頁,右欄.第8行(ファミリーなし)				
A	A JP.61-281041,A (旭硝子株式会社) 11.12月.1986(11.12.86),第1頁,左欄,第5行一 同頁,右欄,第16行 (ファミリーなし)				
		<u> </u>	<u> </u>		
□ C欄の続	きにも文献が列挙されている。	□ パテントファミリーに関する別	川紙を参照。		
「A」特に関	のカテゴリー 連のある文献ではなく、一般的技術水準を示す	の日の後に公表された文献 「T」国際出願日又は優先日後に公表 て出願と矛盾するものではなく 論の理解のために引用するもの	、発明の原理又は理「		
D	献ではあるが、国際出願日以後に公表されたも 主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行	「X」特に関連のある文献であって、 の新規性又は進歩性がないと考	当該文献のみで発明 えられるもの		
日若し 文献	,くは他の特別な理由を確立するために引用する (理由を付す)	「Y」特に関連のある文献であって、 上の文献との、当業者にとって よって進歩性がないと考えられ	自明である組合せに		
「P」国際出	よる開示、使用、展示等に言及する文献 計願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願	「&」同一パテントファミリー文献			
国際調査を完	E了した日 16.12.96	国際調査報告の発送日 25	.12.96		
国際調査機関	■の名称及びあて先 は国特許庁(ISA/JP)	特許庁審査官(権限のある職員) 三崎 仁	4 G 8 9 2 8		
-	郵便番号100 〒初工化四尺素が限三丁日4番3号	数話番号 03-3581-1101	内線3416		

THIS PAGE BLANK (USPTO)